PAT-NO: JP357071151A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57071151 A

TITLE: PAKAGE FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: May 1, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

CHIBA, FUMITAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
NEC CORP N/A

APPL-NO: JP55147992

APPL-DATE: October 22, 1980

INT-CL (IPC): H01L023/00

US-CL-CURRENT: 29/827, 257/E23.179

ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate management for storing and delivery and automation in a manufacturing line for production in large variety and small quantity by printing a <u>bar code</u> representing product number, testing program number or the like on a package containing a circuit chip.

CONSTITUTION: Referring for example a device using a DIP type package 11. for example on a front surface next to a cap 12 (or on a back surface of a package) a bar code 13 representing a product number is printed. And besides product number a product management information such as testing, program number, manufacturing apparatus number, testing apparatus number or the like converted into a bar code are printed if necessary. By the code read by scanning, for example selection of product in large variety and small quantity which is stored in bulk can be facilitated on delivery. And by a bar code input used as an inputted information of a production line control computer, an automated line capable of manufacturing product of large variety in a same line can be made possible.

COPYRIGHT: (C)1982, JPO&Japio

5/26/07, EAST Version: 2.1.0.14

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-71151

⑤Int. Cl.³
H 01 L 23/00

識別記号

庁内整理番号 6851-5F **3公開 昭和57年(1982)5月1日**

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

分半導体装置用パッケージ

②特 願 昭55-147992

郊出 願 昭55(1980)10月22日

70発 明 者 千葉文隆

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

⑪代 理 人 弁理士 内原晋

明細

1. 発明の名称

半導体装置用パッケージ

2. 特許請求の範囲

半導体回路チップを収納するパッケージに製品番号、テスト・プログラム番号等の製品管理情報用のパーコードを捺印したことを特徴とする半導体装置用パッケージ。

3. 発明の詳細な説明

この発明は半導体装置用パッケージに関する。 最近、カスタム L S I の要求が増えており、一 品種あたり数百個、数十個あるいは数個だけ必要 で、それ以上は不用であるというような少量多品 種時代に突入しつつある。

このような情勢になると製品管理を現状のような 汎用の大量生産と同じ管理方式をとり続ければ相 当な工数と人手と場所を必要とすることが予想さ れる。

現在、少量多品種の生産ではマスター・スライ ス法やPLA (Programmable logic array)法 などにより、同一の下地(ウエーハ)から配線な どを変更するだけで少量多品種に答えよりとして いるが、との下地を作る工程までは大量生産方式 をとれるが、その後の配線工程以後はそのように はいかず、一つの下地から何千品種と出て来ると とが予想される。この場合、一品種が数個のもの から数百個のものまで同一の製造ラインで管理し なければならない。配線後のウエハー・テスト**か** らはじまりパッケージング工程、捺印工程、信頼 性テスト等で品種が多くなれば、人手の介在も多 くなり、伝票処理も増え、工数が急激に増加する ことが予想される。また、人手によって数個単位 で物が製造ラインを流れたら品種の読み違いによ る閧りも多くなることが考えられる。

さらに、ポンディングパット数(またはパッケー ジのピン数)の異なるマスター・スライスやPLA を同一製造ラインで流さなければならないとする ・と、それらの工数、人手等は膨大なものになるだろう。これでは、カスタム L S I に要求されるタ ーン・アラウンド・タイムの短かさとコストの安 さは逆に、長く、高くなり円滑な少量多品種生産 はできなくなる。

> 本発明は上に述べたような不便さを解消した半 導体装置用パッケージである。

この発明は半導体回路チップを収納するパッケージに製品番号、テスト・プログラム番号等の製品管理情報用のパーコーポを捺印したことを特徴とする。

以下に本発明の実施例により図面を参照して説明する。第1図はDIP形の半導体装置パッケージ11の表側にパーコードを捺印したものを表わしている。すなわち、キャッブ12の隣りに製品番号*800100015*を表わした。パーコード13を捺印してある。一方、第2図はパッケージ21の裏側にパーコード22を捺印したものである。第2図のパーコード22は第1図のパーコードと同様に製品番号*800100015*を表わしている。

- (3) パッケージ単位にパーコード管理情報を持っているため一品種ごとに特別な出庫場所(または入庫場所)を用意しなくてもグループ単位でまとめて保管しておき、出庫(または入庫)のときはグループ単位でまとめてパーコード週別機にかけて必要なものを選び出せるようになる。
- (4) バーコード読み取りとして、固定スキャンナ 以外にハンド・スキャンナ方式のものもあるの で、自動化しにくい所などに使用すれば、入力 時間を大幅に短縮できる。
- (5) 半導体回路チップに電圧や電流を特別に加え なくても、パッケージに捺印されたパーコード をスキャンすればその製品に関する情報を知っ たり、製品管理用コンピュータに入力すること ができるため、チップを破損したりすることが なくなる。
- (6) 追加情報が必要になったとき、新たにパーコードを追加捺印することもできる便利さがある。 捺印はハード的に固定しておかなければならないものと違って利点がある。

このようにパーコードの捺印の場所は半導体装置 用パッケージの表偶、裏側など区別せず捺印可能 な所すべてを使用する。.

また、製品番号の他にテスト・ブログラム番号、 製造装置番号テスター番号などの製品管理情報を パーコードにして捺印する。

第1図、第2図とも製品番号用のパーコード1個だけを捺印しているが、この隣りにテスト・ブログラム番号や製造装置番号等の複数のパーコードを奈印したパッケージも当然考えられる。

そして、これらのパーコードをスキャンすると とにより、製品管理情報を知ることができ、以下 の様な効果を得ることができる。

- (1) 製造ライン・コントロール用コンピュータへ の入力情報としてパーコード入力を使用すれば、 POSシステムを応用した安価なシステムの追 加により自動化ラインを組むことができる。
- (2) 同一製造ラインに少量多品種を流しても、パーコード製品管理情報を使った自動化ラインを 組みやすくなる。
- (7) アセンブル・ユーザもパーコードスキャンナ を使用することにより組み立てラインを自動化 しやすくなる。

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図はそれぞれ本発明の実施例を示す斜視図であり、第1図は半導体装置用バッケージの表側にパーコードを捺印したものであり、第2図は半導体装置用パッケージの裏側にパーコードを捺印したものである。

図中の符号はそれぞれ以下のものを示している。
11……半導体装置用パッケージ、12……パッケージ・キャップ、13……捺印されたパーコード、21……半導体装置用パッケージ、22…
…捺印されたパーコード。

代理人 弁理士 内 原 晋

